

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Final 8 de marzo de 2022



Nombre y apellido:		Padrón:
Cuatrimestre de cursada:	Turno:	

- El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluación integradora de la materia Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido en una hora, comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepción.
- Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.
- Algunas preguntas pueden ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta numérica.
- En las preguntas MC existe siempre una única respuesta correcta.
- En las preguntas numéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.
- El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.
- La aprobación del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluación, pero no es suficiente para aprobar la evaluación integradora.
- En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluación integradora estará desaprobada.

Pregunta	Respuesta	Corrección
1		
2		
3		
4		
5		
	Calificación Cuestionario:	
	Nota Examen:	
	Nota Final:	

Firmar al entregar:	



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Final 8 de marzo de 2022



- 1) Dos diodos de juntura PN sólo se diferencian por haber sido fabricados con distinto material semiconductor, manteniendo iguales entre sí su geometría y niveles de dopaje de cada lado de la juntura. Como consecuencia, se obtienen dos corrientes de saturación inversa distintas para cada uno de ellos: $I_{S1} = 0.1 \,\mathrm{pA}$ y $I_{S2} = 5 \,\mathrm{fA}$. Se disponen en un arreglo serie polarizados en inversa a través de una fuente de tensión ($V_F = 5 \,\mathrm{V}$) y un resistor ($2 \,\mathrm{k}\Omega$). ¿Cómo es la relación entre las caídas de tensión de cada uno de los diodos?
 - A) $V_{D1} \simeq 0$ y $V_{D2} \simeq -V_F$.
 - B) $V_{D1} \simeq -V_F \text{ y } V_{D2} \simeq 0.$
 - C) $V_{D1} \simeq 0$ y $V_{D2} \simeq 0$.
 - D) $V_{D1} \simeq -V_F \text{ y } V_{D2} \simeq -V_F$.
 - E) $V_{D1} \simeq -V_F/2 \text{ y } V_{D2} \simeq -V_F/2.$
- 2) Un MOSFET de canal N está conectado de la siguiente forma: el drain conectado a la fuente de alimentación de $V_{DD}=3.3\,\mathrm{V}$, el source conectado al cátodo de un diodo zener, y el gate del transistor está conectado a una fuente de tensión (V_G) que controla la corriente de drain. Los parámetros del transistor son $\mu\,C'_{ox}\,W/L=10\,\mathrm{mA}\,\mathrm{V}^{-2}$ y $V_T=1\,\mathrm{V}$. El ánodo del diodo zener está conectado a tierra, y sus parámetros son $V_Z=1.2\,\mathrm{V}$, $I_{min}=0.5\,\mathrm{mA}$ y $I_{max}=10\,\mathrm{mA}$. Calcular los valores extremos que puede tomar la tensión de gate $(V_{G,min}\,\mathrm{y}\,V_{G,max})$ para que el diodo funcione en la región de zener. La respuesta se considera correcta si los 2 valores están bien calculados.
- 3) ¿Cuál de las siguientes opciones es **incorrecta** respecto de las corrientes de un transistor TBJ PNP polarizado en MAD?
 - A) La corriente de huecos en la QNR de la base es por difusión.
 - B) La corriente de huecos en la QNR del emisor es por arrastre.
 - C) La corriente de huecos en la SCR de la juntura Base-Colector es por difusión.
 - D) La corriente de electrones en la QNR de la base es por arrastre.
 - E) La corriente de electrones en la SCR de la juntura Base-Emisor es por difusión.
- 4) Se implementa un amplificador emisor común sin realimentación con un transistor NPN con parámetros $\beta=500$ y $V_A\to\infty$. La tensión de alimentación es $V_{CC}=9\,\mathrm{V}$, y el transistor está polarizado con dos resistencia de base siendo $R_{B1}=10\,\mathrm{k}\Omega$ entre la fuente de alimentación y la base del transistor, $R_{B2}=1\,\mathrm{k}\Omega$ entre la base del transistor y tierra, y una resistencia de colector, $R_C=100\,\Omega$ conectada a la fuente de alimentación. A la entrada del amplificador, se conecta una señal senoidal (v_s) de tension pico $12\,\mathrm{mV}$ y resistencia serie $R_s=50\,\Omega$ a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular A_{vo} , R_{IN} y R_{OUT} . La respuesta se considera correcta si los 3 parámetros están bien calculados.
- 5) En un mismo chip de Silicio se fabrican 1 millón de inversores CMOS con las siguientes características: $\mu_n C'_{ox} = 80 \,\mu\text{A} \,\text{V}^{-2}$; $\mu_p C'_{ox} = 40 \,\mu\text{A} \,\text{V}^{-2}$; $(W/L)_p = 2 \times (W/L)_n = 5$; $V_{Tn} = 0.5 \,\text{V}$ y $V_{Tp} = -0.6 \,\text{V}$. El proceso de fabricación tiene una tensión de alimentación $V_{DD} = 1.8 \,\text{V}$ y la carga de cada inversor puede considerarse una capacidad constante de valor $C_L = 10 \,\text{fF}$. Todos los inversores tienen conectado a su entrada una señal cuadrada de frecuencia f. Se sabe que por el tipo de encapsulado $\theta_{JC} = 10 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y $\theta_{CA} = 20 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y que la temperatura máxima de juntura es $T_{j,max} = 125 \,^{\circ}\text{C}$. Calcular la frecuencia de trabajo (f) máxima del chip cuando tiene adosado un disipador de $\theta_{dis} = 2 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y la temperatura del ambiente puede alcanzar los 60 $^{\circ}\text{C}$.



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Final 8 de marzo de 2022



Nombre y apellido:		Padrón:
Cuatrimestre de cursada:	Turno:	
This area is a		

This exam contains 5 questions.

- 1) Dos diodos de juntura PN sólo se diferencian por haber sido fabricados con distinto material semiconductor, manteniendo iguales entre sí su geometría y niveles de dopaje de cada lado de la juntura. Como consecuencia, se obtienen dos corrientes de saturación inversa distintas para cada uno de ellos: $I_{S1}=0.1$ pA y $I_{S2}=5$ fA. Se disponen en un arreglo serie polarizados en inversa a través de una fuente de tensión ($V_F=5$ V) y un resistor ($2\,\mathrm{k}\Omega$). ¿Cómo es la relación entre las caídas de tensión de cada uno de los diodos?
 - A) $V_{D1} \simeq 0$ y $V_{D2} \simeq -V_{E}$.
 - B) $V_{D1} \simeq -V_F \text{ y } V_{D2} \simeq 0.$
 - C) $V_{D1} \simeq 0$ y $V_{D2} \simeq 0$.
 - D) $V_{D1} \simeq -V_F \times V_{D2} \simeq -V_F$
 - E) $V_{D1} \simeq -V_F/2$ y $V_{D2} \simeq -V_F/2$.
- 2) Un MOSFET de canal N está conectado de la siguiente forma: el drain conectado a la fuente de alimentación de $V_{DD}=3.3\,\mathrm{V}$, el source conectado al cátodo de un diodo zener, y el gate del transistor está conectado a una fuente de tensión (V_G) que controla la corriente de drain. Los parámetros del transistor son $\mu\,C_{ox}'\,W/L=10\,\mathrm{mA}\,\mathrm{V}^{-2}$ y $V_T=1\,\mathrm{V}$. El ánodo del diodo zener está conectado a tierra, y sus parámetros son $V_Z=1.2\,\mathrm{V}$, $I_{min}=0.5\,\mathrm{mA}$ y $I_{max}=10\,\mathrm{mA}$. Calcular los valores extremos que puede tomar la tensión de gate $(V_{G,min},y,V_{G,max})$ para que el diodo funcione en la región de zener. La respuesta se considera correcta si los 2 valores están bien calculados.

$$\begin{array}{ll} \mbox{Solution: Cuando } I_D = I_{min}, V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_{\min}}{1/2\mu C_{ox}^l W/L}} = 1 \mbox{ V} + \sqrt{\frac{0.5}{5}} \mbox{V} = 1.316 \mbox{ V, entonces } \\ V_G = V_Z + V_{GS} = 2.516 \mbox{ V.} \\ \mbox{Cuando } I_D = I_{max}, \ V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_{\max}}{1/2\mu C_{ox}^l W/L}} = 1 \mbox{ V} + \sqrt{\frac{10}{5}} \mbox{V} = 2.414 \mbox{ V, entonces } V_G = V_Z + V_{GS} = 3.614 \mbox{ V.} \\ \end{array}$$

- 3) ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto de las corrientes de un transistor TBJ PNP polarizado en MAD?
 - A) La corriente de huecos en la QNR de la base es por difusión.
 - B) La corriente de huecos en la QNR del emisor es por arrastre.
 - C) La corriente de huecos en la SCR de la juntura Base-Colector es por difusión.
 - D) La corriente de electrones en la QNR de la base es por arrastre.
 - E) La corriente de electrones en la SCR de la juntura Base-Emisor es por difusión.
- 4) Se implementa un amplificador emisor común sin realimentación con un transistor NPN con parámetros $\beta=500$ y $V_A\to\infty$. La tensión de alimentación es $V_{CC}=9$ V, y el transistor está polarizado con dos resistencia de base siendo $R_{B1}=10\,\mathrm{k}\Omega$ entre la fuente de alimentación y la base del transistor, $R_{B2}=1\,\mathrm{k}\Omega$ entre la base del transistor y tierra, y una resistencia de colector, $R_C=100\,\Omega$ conectada a la fuente de alimentación. A la entrada del amplificador, se

Página 1 de 2



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Final 8 de marzo de 2022



conecta una señal senoidal (v_s) de tension pico 12 mV y resistencia serie $R_s = 50 \,\Omega$ a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular A_{vo} , R_{IN} y R_{OUT} . La respuesta se considera correcta si los 3 parámetros están bien calculados.

Solution:
$$I_B = \frac{9V - 0.7V}{10k\Omega} - \frac{0.7V}{1k\Omega} = 130 \,\mu\text{A}$$
.
 $I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 65 \,\text{mA}$. $V_{CEQ} = 9 \,\text{V} - 6.5 \,\text{V} = 2.5 \,\text{V}$.
 $g_m = 2.51 \,\text{S}$. $r_{\pi} = 199 \,\Omega$. $r_o = \rightarrow \infty$.
 $R_{IN} = 163.3 \,\Omega$, $R_{OUT} = 100 \,\Omega$, $A_{vo} = -251$.

5) En un mismo chip de Silicio se fabrican 1 millón de inversores CMOS con las siguientes características: $\mu_n C'_{ox} = 80 \,\mu\text{A} \,\text{V}^{-2}$; $\mu_p C'_{ox} = 40 \,\mu\text{A} \,\text{V}^{-2}$; $(W/L)_p = 2 \times (W/L)_n = 5$; $V_{Tn} = 0.5 \,\text{V}$ y $V_{Tp} = -0.6 \,\text{V}$. El proceso de fabricación tiene una tensión de alimentación $V_{DD} = 1.8 \,\text{V}$ y la carga de cada inversor puede considerarse una capacidad constante de valor $C_L = 10 \,\text{fF}$. Todos los inversores tienen conectado a su entrada una señal cuadrada de frecuencia f. Se sabe que por el tipo de encapsulado $\theta_{JC} = 10 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y $\theta_{CA} = 20 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y que la temperatura máxima de juntura es $T_{j,max} = 125 \,^{\circ}\text{C}$. Calcular la frecuencia de trabajo (f) máxima del chip cuando tiene adosado un disipador de $\theta_{dis} = 2 \,^{\circ}\text{C} \,\text{W}^{-1}$ y la temperatura del ambiente puede alcanzar los $60 \,^{\circ}\text{C}$.

Solution: La resistencia equivalente es: $\theta = (20\,^{\circ}\text{C W}^{-1} / / 2\,^{\circ}\text{C W}^{-1}) + 10\,^{\circ}\text{C W}^{-1} = 11.818\,^{\circ}\text{C W}^{-1} \simeq 12\,^{\circ}\text{C W}^{-1}$. La potencia máxima es entonces: $P_{max} = \frac{125\,^{\circ}\text{C} - 60\,^{\circ}\text{C}}{11.818\,^{\circ}\text{C W}^{-1}} = 5.5\,\text{W} \simeq 5.42\,\text{W}$. De la expresión de potencia disipada en un inversor se puede despejar: $P_D = N \times f \times C_L \times f \times$

 $V_{DD} = 5.5 \text{ W}.$ $f = \frac{5.5 \text{ W}}{N \times C_L \times V_{DD}^2} = 169.75 \text{ MHz} \simeq 167.28 \text{ MHz}.$

Página 2 de 2